

# IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung

High Power Infrared Emitter (850 nm)

Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant

SFH 4850 E7800



## Wesentliche Merkmale

- Infrarot LED mit hoher Ausgangsleistung
- Anode galvanisch mit dem Gehäuseboden verbunden
- Kurze Schaltzeiten
- Sehr hohe Strahldichte
- Anwendungsklasse nach DIN 40 040 GQG

## Anwendungen

- Sensorik
- Lichtgitter

## Sicherheitshinweise

Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden.

## Features

- High Power Infrared LED
- Anode is electrically connected to the case
- Short switching times
- Very high radiance
- DIN humidity category in acc. with DIN 40 040 GQG

## Applications

- Sensor technology
- Light curtains

## Safety Advices

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471.

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code	Strahlstärkegruppierung <sup>1)</sup> ( $I_F = 100 \text{ mA}$ , $t_p = 20 \text{ ms}$ ) Radiant Intensity Grouping <sup>1)</sup> $I_e$ (mW/sr)
SFH 4850 E7800	Q65110A2093	$\geq 4$ (typ. 7)

<sup>1)</sup> gemessen bei einem Raumwinkel  $\Omega = 0.01 \text{ sr}$  / measured at a solid angle of  $\Omega = 0.01 \text{ sr}$

**Grenzwerte ( $T_C = 25^\circ\text{C}$ )****Maximum Ratings**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{\text{op}}, T_{\text{stg}}$	- 40 ... + 80	°C
Sperrspannung Reverse voltage	$V_R$	5	V
Vorwärtsgleichstrom Forward current	$I_F$	200	mA
Stoßstrom, $t_p = 10 \mu\text{s}, D = 0$ Surge current	$I_{\text{FSM}}$	1.5	A
Verlustleistung Power dissipation	$P_{\text{tot}}$	470	mW
Wärmewiderstand Sperrsicht - Umgebung Thermal resistance junction - ambient	$R_{\text{thJA}}$	450	K/W
Wärmewiderstand Sperrsicht - Gehäuse Thermal resistance junction - case	$R_{\text{thJC}}$	160	K/W

**Kennwerte ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )****Characteristics**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge der Strahlung Wavelength at peak emission $I_F = 100 \text{ mA}$	$\lambda_{\text{peak}}$	860	nm
Centroid-Wellenlänge der Strahlung Centroid wavelength $I_F = 100 \text{ mA}$	$\lambda_{\text{centroid}}$	850	nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von $I_{\text{max}}$ Spectral bandwidth at 50% of $I_{\text{max}}$ $I_F = 100 \text{ mA}$	$\Delta\lambda$	42	nm
Abstrahlwinkel Half angle	$\phi$	± 23	Grad deg.
Aktive Chipfläche Active chip area	$A$	0.09	mm²
Abmessungen der aktiven Chipfläche Dimension of the active chip area	$L \times B$ $L \times W$	0.3 × 0.3	mm²

**Kennwerte ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )****Characteristics (cont'd)**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Schaltzeiten, $I_e$ von 10% auf 90% und von 90% auf 10%, bei $I_F = 100 \text{ mA}$ , $R_L = 50 \Omega$ Switching times, $I_e$ from 10% to 90% and from 90% to 10%, $I_F = 100 \text{ mA}$ , $R_L = 50 \Omega$	$t_r, t_f$	12	ns
Durchlassspannung Forward voltage $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$ $I_F = 1 \text{ A}, t_p = 100 \mu\text{s}$	$V_F$ $V_F$	1.5 (< 1.8) 2.4 (< 3.0)	V V
Sperrstrom Reverse current	$I_R$	not designed for reverse operation	$\mu\text{A}$
Gesamtstrahlungsfluss Total radiant flux $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$	$\Phi_e \text{ typ}$	50	mW
Temperaturkoeffizient von $I_e$ bzw. $\Phi_e$ , $I_F = 100 \text{ mA}$ Temperature coefficient of $I_e$ or $\Phi_e$ , $I_F = 100 \text{ mA}$	$TC_I$	- 0.5	%/K
Temperaturkoeffizient von $V_F$ , $I_F = 100 \text{ mA}$ Temperature coefficient of $V_F$ , $I_F = 100 \text{ mA}$	$TC_V$	- 0.7	mV/K
Temperaturkoeffizient von $\lambda$ , $I_F = 100 \text{ mA}$ Temperature coefficient of $\lambda$ , $I_F = 100 \text{ mA}$	$TC_\lambda$	+ 0.3	nm/K

**Strahlstärke  $I_e$  in Achsrichtung<sup>1)</sup>**gemessen bei einem Raumwinkel  $\Omega = 0.01 \text{ sr}$ **Radiant Intensity  $I_e$  in Axial Direction**at a solid angle of  $\Omega = 0.01 \text{ sr}$ 

Bezeichnung Parameter	Symbol	Werte Values		Einheit Unit
		SFH 4850 E7800 -P	SFH 4850 E7800 -Q	
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$	$I_{e \min}$ $I_{e \max}$	4 8	6.3 12.5	mW/sr mW/sr
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 1 \text{ A}, t_p = 100 \mu\text{s}$	$I_{e \text{ typ}}$	45	55	mW/sr

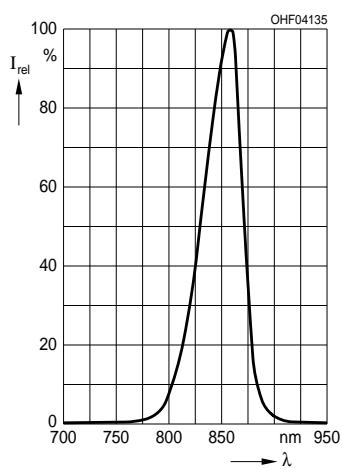
<sup>1)</sup> Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1)

Die Messung der Strahlstärke und des Halbwinkels erfolgt mit einer Lochblende vor dem Bauteil (Durchmesser der Lochblende: 1.1 mm; Abstand Lochblende zu Gehäuserückseite: 4,0 mm). Dadurch wird sichergestellt, dass bei der Strahlstärkemessung nur diejenige Strahlung in Achsrichtung bewertet wird, die direkt von der Chipoberfläche austritt. Von der Bodenplatte reflektierte Strahlung (vagabundierende Strahlung) wird dagegen nicht bewertet. Diese Reflexionen sind besonders bei Abbildungen der Chipoberfläche über Zusatzoptiken störend (z.B. Lichtschranken großer Reichweite). In der Anwendung werden im allgemeinen diese Reflexionen ebenfalls durch Blenden unterdrückt. Durch dieses der Anwendung entsprechende Messverfahren ergibt sich für die Anwender eine besser verwertbare Größe. Diese Lochblendenmessung ist gekennzeichnet durch den Eintrag „E 7800“, der an die Typenbezeichnung angehängt ist.

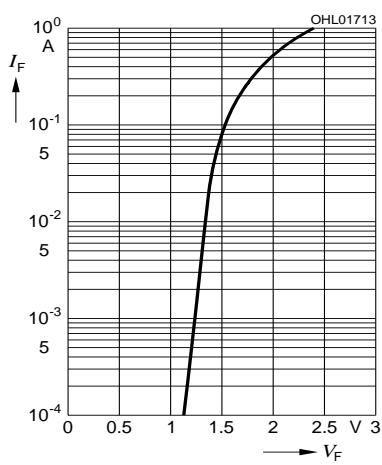
<sup>1)</sup> Only one group in one packing unit, (variation lower 2:1)

An aperture is used in front of the component for measurement of the radiant intensity and the half angle (diameter of the aperture: 1.1 mm; distance of aperture to case back side: 4.0 mm). This ensures that solely the radiation in axial direction emitting directly from the chip surface will be evaluated during measurement of the radiant intensity. Radiation reflected by the bottom plate (stray radiation) will not be evaluated. These reflections impair the projection of the chip surface by additional optics (e.g. long-range light reflection switches). In respect of the application of the component, these reflections are generally suppressed by apertures as well. This measuring procedure corresponding with the application provides more useful values. This aperture measurement is denoted by 'E 7800' added to the type designation.

**Relative Spectral Emission**  
 $I_{\text{rel}} = f(\lambda)$

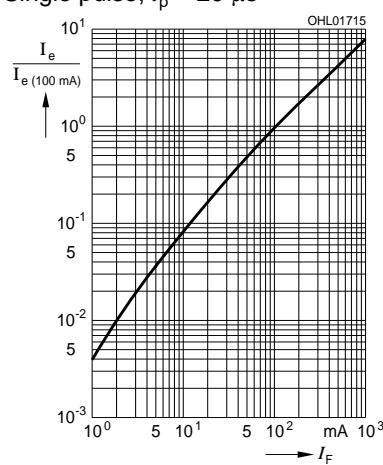


**Forward Current  $I_F = f(V_F)$**   
Single pulse,  $t_p = 20 \mu\text{s}$

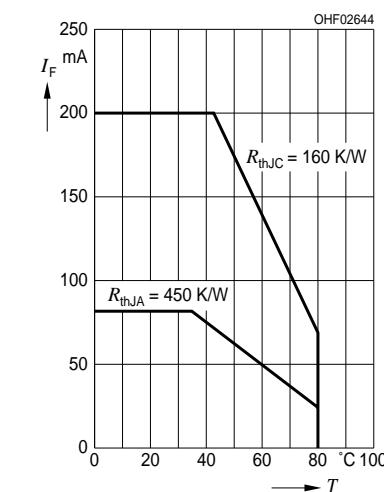


**Radiant Intensity**  $\frac{I_e}{I_e \text{ 100 mA}} = f(I_F)$

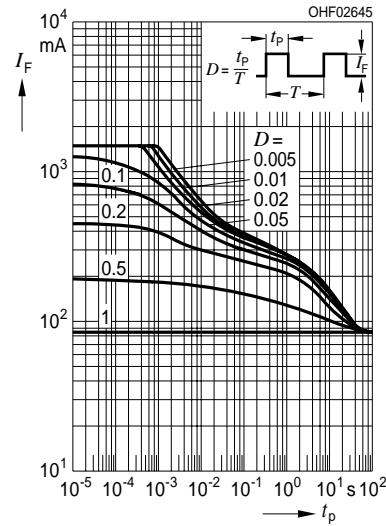
Single pulse,  $t_p = 20 \mu\text{s}$



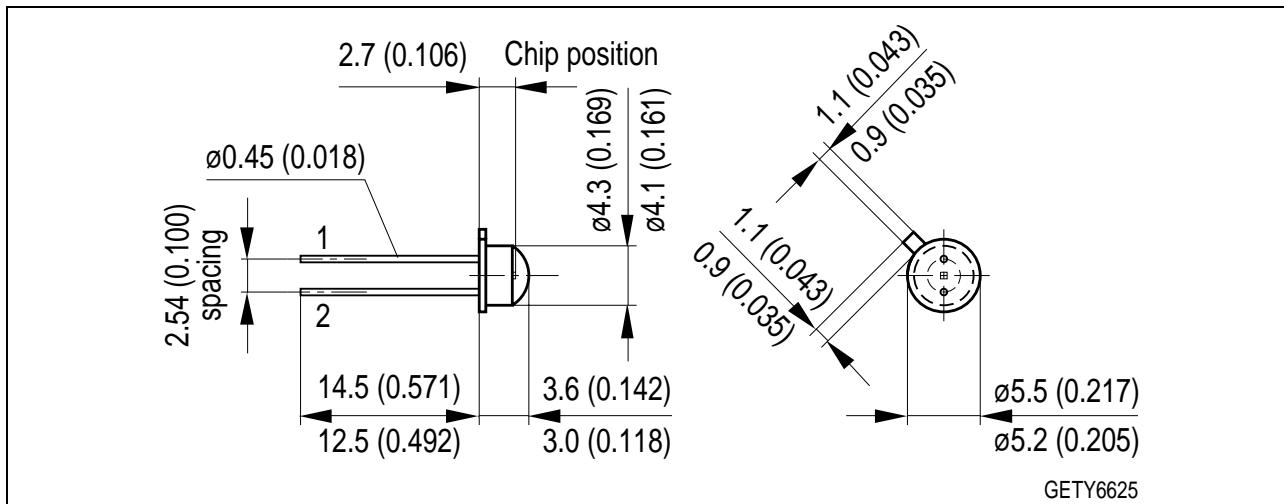
**Max. Permissible Forward Current**  
 $I_F = f(T_A)$



**Permissible Pulse Handling Capability**  $I_F = f(\tau)$ ,  $T_A = 25^\circ\text{C}$ ,  
duty cycle  $D = \text{parameter}$



## Maßzeichnung Package Outlines

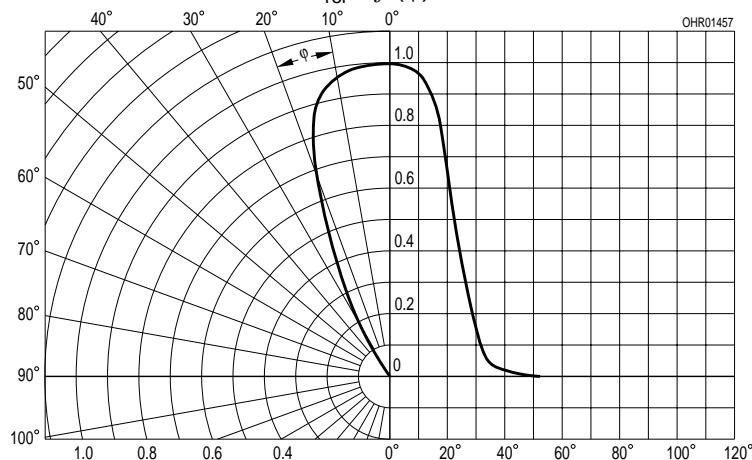


Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch).

Gehäuse / Package	18 A3 DIN 41870 (TO-18), Bodenplatte, klares Epoxy-Gießharz, Anschlüsse im 2.54-mm-Raster (1/10") 18 A3 DIN 41870 (TO-18), clear epoxy resin, lead spacing 2.54-mm(1/10")
Anschlussbelegung Pin configuration	1 = Kathode / cathode 2 = Anode / anode

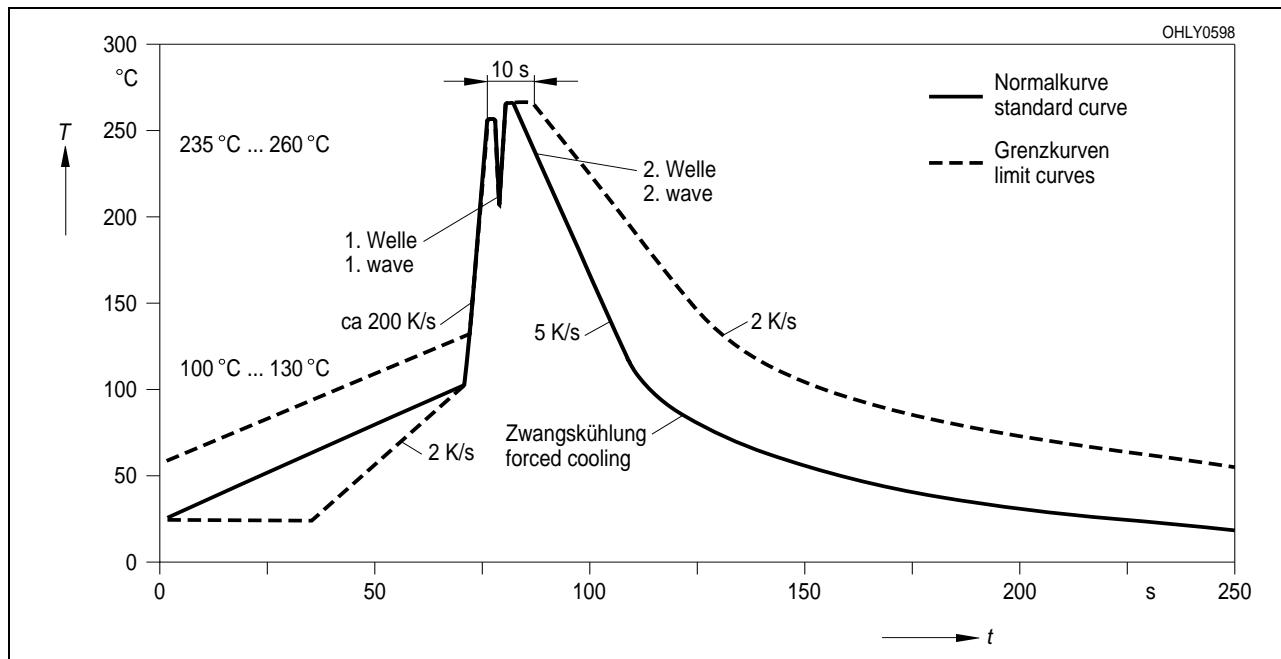
## Abstrahlcharakteristik

Radiation Characteristics  $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$



**Lötbedingungen**  
**Soldering Conditions**  
**Wellenlöten (TTW)**  
**TTW Soldering**

(nach CECC 00802)  
 (acc. to CECC 00802)



Published by  
**OSRAM Opto Semiconductors GmbH**  
**Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg**  
[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com)

© All Rights Reserved.

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.  
 Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.

**Packing**

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!** Critical components<sup>1</sup>, may only be used in life-support devices or systems<sup>2</sup> with the express written approval of OSRAM OS.

<sup>1</sup> A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system.

<sup>2</sup> Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；

按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。